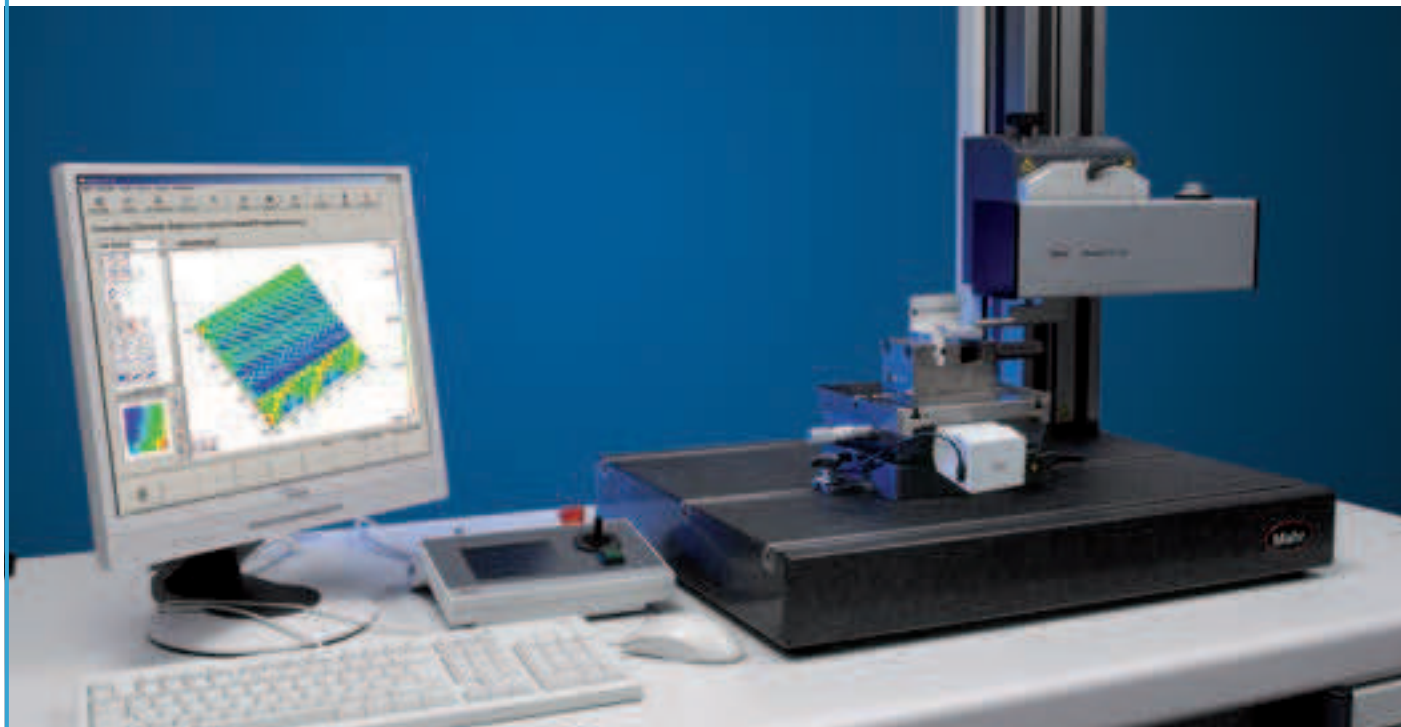


MarSurf XR 20 с программой анализа микрорельефа поверхности XT 20

Усовершенствование до уровня мощной системы измерения микрорельефа поверхности



Описание

Для некоторых приложений одного щупового сечения формы поверхности недостаточно. Трехмерное представление и обработка микрорельефа поверхности позволяет получить более полную информацию о профиле. Измерительная установка **MarSurf XR 20** может быть превращена в систему измерения микрорельефа поверхности достаточно просто и недорого, либо сразу при поставке, либо при необходимости усовершенствования.

Всё, что необходимо в дополнение к стандартному объему поставки - это привод по оси Y **CT 200-MOT** для двухосного (XY) стола **CT 200** и программное обеспечение **MarWin XT 20**.

Технические характеристики привода CT 200 MOT

MarSurf **CT 200-MOT** с электроприводом по оси Y.

Диапазон регулирования по оси Y	17,5 мм
Разрешение	0,375 мкм

Компоненты измерительной установки

Такие же, как описанные на стр. 16-17 - 16-21, и дополнительно: расширяющее возможности измерительной установки для обработки микрорельефа поверхности

Программное обеспечение MarSurf XT 20,
Привод по оси Y CT 200-MOT

№ заказа 6299034
№ заказа 6710543

